

中國非破壞檢驗有限公司
CHINA NON-DESTRUCTIVE INSPECTION CO., LTD.

中國非破壞檢驗有限公司經歷書



中 CND 檢

編號：CND-RG-CM

版次：111 年版

頁次：第 1 頁，共 6 頁

日期：111/02/07

中國非破壞檢驗有限公司

台北市忠孝東路七段 629 號

電話：(02) 2782-5551，2783-9343

高雄市一心二路二巷一弄 2 號 1 樓

電話：(07) 334-7733，331-1819

CHINA NON-DESTRUCTIVE INSPECTION CO., LTD.

629 SECTION 7 CHUNG HSIAO EAST ROAD, TAIPEI, TAIWAN 115

TEL: TAIPEI (02) 2782-5551, 2783-9343 KAOHSIUNG, (07) 334-7733, 331-1819

URL: <http://www.china-ndt.com.tw/> E-mail: chinandt@www.china-ndt.com.tw

中國非破壞檢驗有限公司
CHINA NON-DESTRUCTIVE INSPECTION CO., LTD.

中國非破壞檢驗有限公司經歷書



中 CND 檢

編號：CND-RG-CM

版次：111 年版

頁次：第 2 頁，共 6 頁

日期：111/02/07

- 1、公司名稱： 中國非破壞檢驗有限公司 統一編號：24005862
CHINA NON-DESTRUCTIVE INSPECTION CO., LTD.
- 2、成立日期： 中華民國五十九年四月十二日 (APR 12, 1970)
- 3、資本額： 新台幣壹仟貳佰萬元整
- 4、負責人： 總經理 陳國興 CHEN, GWOSHENG
- 5、公司地址：
台北公司：11561 台北市忠孝東路七段 629 號
電話：(02) 2782-5551, 2783-9343
傳真：(02) 2782-9706
專案經理：簡志桐 陳致霖

高雄公司：80658 高雄市一心二路 2 巷 1 弄 2 號 1 樓
電話：(07) 334-7733, 331-1819
傳真：(07) 331-1138
專案經理：葉豐德
石豐銘
- 6、來往銀行： 台北富邦銀行南港分行
- 7、非破壞性檢驗營業項目：
 - (2) 超音波檢測 (ULTRASONIC FLAW DETECTION)
 - (3) 超音波測厚 (ULTRASONIC THICKNESS MEASUREMENT)
 - (4) 磁粒檢測 (MAGNETIC PARTICLE CRACK INSPECTION)
 - (5) 液滲檢測 (LIQUID PENETRANT INSPECTION)
 - (6) 絕緣探漏 (HOLIDAY DETECTION)
 - (7) 真空罩探漏 (LEAK TESTS OF VACUUM BOX)
 - (8) 目視檢測 (VISUAL INSPECTION)
 - (9) 膜厚度量測 (COATING THICKNESS MEASUREMENT)
 - (10) 硬度量測 (HARDNESS MEASUREMENT)
 - (11) 鋼結構 NDT 檢測 (STEEL STRUCTURE NDT SERVICE)

中國非破壞檢驗有限公司
CHINA NON-DESTRUCTIVE INSPECTION CO., LTD.
中國非破壞檢驗有限公司經歷書



中 CND 檢

編號：CND-RG-CM
版次：111 年版
頁次：第 3 頁，共 6 頁
日期：111/02/07

8、主要成員：

| 公司主要成員 | 台北總公司 | 高雄分公司 | 合 計 |
|--------|-------|-------|-----|
| 總經理 | 1 | 0 | 1 |
| 會計文書 | 2 | 1 | 3 |
| 檢測師 | 13 | 13 | 26 |

| 勞安證照 | 台北總公司 | 高雄分公司 | 合 計 |
|------------|-------|-------|-----|
| 職業安全衛生業務主管 | 11 | 12 | 23 |

| 非破壞檢測方法證照 | UT(超音波) | MT(磁粒) | PT(液滲) | VT(目視) | ET(渦電流) |
|----------------------|---------|--------|--------|--------|---------|
| SNTCT LEVEL III | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| SNTCT LEVEL II | 22 | 23 | 24 | 24 | 5 |
| SNTCT LEVEL I | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| SNTCT: 財團法人台灣非破壞檢測協會 | | | | | |

| 銲接檢驗師 | 台北總公司 | 高雄分公司 | 合 計 |
|-------------|-------|--------------|-----|
| AWS CWI | 5 | 5 | 10 |
| TWS TCWI | 2 | 2 | 4 |
| IIW IWE | 0 | 1 | 1 |
| IIW IWT | 0 | 1 | 1 |
| AWS: 美國銲接協會 | | CWI: 銲接檢驗師 | |
| TWS: 台灣銲接協會 | | CWI: 銲接檢驗師 | |
| IIW: 國際銲接協會 | | IWE: 國際銲接工程師 | |
| IIW: 國際銲接協會 | | IWT: 國際銲接技術員 | |

中國非破壞檢驗有限公司
CHINA NON-DESTRUCTIVE INSPECTION CO., LTD.

中國非破壞檢驗有限公司經歷書



中 CND 檢

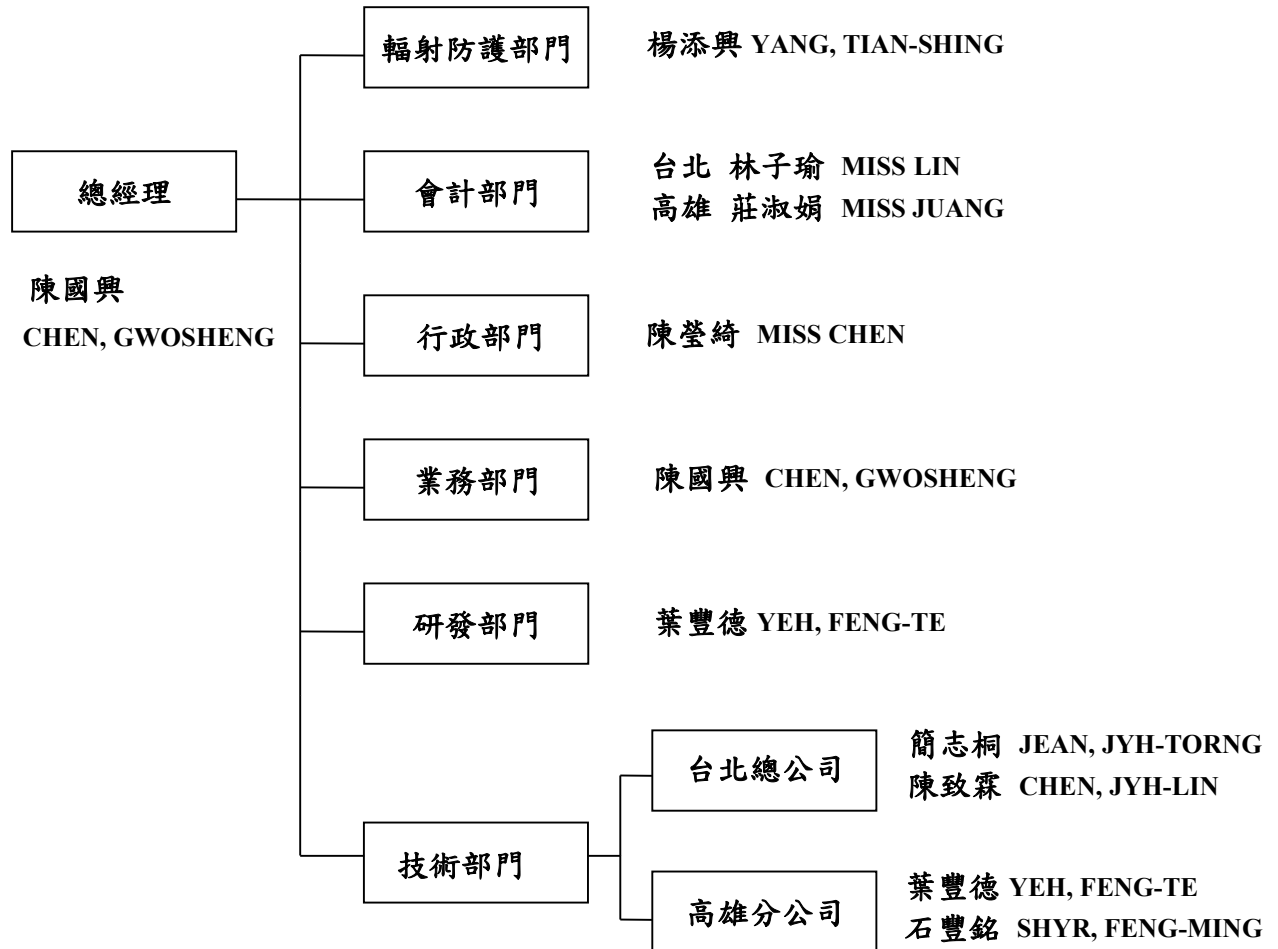
編號：CND-RG-CM

版次：111 年版

頁次：第 4 頁，共 6 頁

日期：111/02/07

9、公司組織系統：



中國非破壞檢驗有限公司

CHINA NON-DESTRUCTIVE INSPECTION CO., LTD.

中國非破壞檢驗有限公司經歷書



中 CND 檢

編號：CND-RG-CM

版次：111 年版

頁次：第 5 頁，共 6 頁

日期：111/02/07

10、檢驗設備：

| 超音波檢測設備名稱 | 超音波檢測設備型號 | 數量 |
|-----------|---|-----|
| 數位式超音波檢測儀 | 德國 K.K., USN 58L 型 | 2 |
| 數位式超音波檢測儀 | 美國 GE, USM Go 型 | 20 |
| 陣列式超音波檢測儀 | 美國 GE-PHASE ARRAY- phasor XS | 1 |
| 超音波探頭 | 日本 MITSUBISHI, 日本 KGK, 德國 K.K. | 350 |
| 標準規塊 | STB-A1, STB-A2, STB-A3, STB-G, STB-N1 | 40 |
| 參考規塊 | CNS, AWS, ASME, JIS, BS, ISO 參考規塊 | 40 |
| 厚度量測參考試片 | 日本 RB-T, RB-D | 3 |
| 厚度量測階梯塊 | 台灣 CS AL TI Cu DUPLUX INCONEL SS304 SS304L SS316L SS317L | 10 |

| 磁粒檢測設備名稱 | 磁粒檢測設備型號 | 數量 |
|--------------|--|------|
| 永久磁軛 | 美國 PARKER, PM-50 型 | 10 |
| 電磁軛 | 日本 NIKKEN, N-2Y 型 | 20 |
| 交流線圈 | 美國 MAGNAFLUX, L-10 型 | 2 |
| 黑光燈-水銀燈泡 | 日本 NIHON YUKEN-SL-120 型, NIKKEN-BS-101 型 | 10 |
| 黑光燈-LED | 美國 SPECTROLINE, UV-365MHC | 4 |
| 黑白光強度計 | 美國 SPECTRONICS, XRP-3000 型 | 2 |
| 八角型磁場指示標準塊 | 美國 MAGTEST, DETEK, MAGTEST | 25 |
| 人工瑕疵金屬箔片 QQI | 美國 MAGNAFLUX | 20 |
| 梨狀沈澱管 | 美國 MAGNAFLUX | 6 |
| 磁場指示計 | 美國 MAGNAFLUX | 4 |
| 磁力強度測試塊 | 美國 PARKER, TB-10 型 | 2 |
| 磁力強度/瑕疵測試塊 | 美國 PARKER, TB-10 型 | 3 |
| 剩磁計 | 美國 MAGNAFLUX | 5 |
| 濕式螢光、色比磁粒 | 美國 MAGNAFLUX, 14AM, 7HF | 24 罐 |
| 乾式灰色磁粒 | 美國 MAGNAFLUX, NO.1 | 10 磅 |
| 乾式紅色磁粒 | 美國 MAGNAFLUX, 8A | 45 磅 |

| 液滲檢測材料名稱 | 液滲檢測材料型號 | 數量 |
|------------|---|------|
| 色比溶劑液滲檢測材料 | 美國 MAGNAFLUX, 滲透劑 SKL-SP2, 顯像劑 SKD-S2, 清潔劑 SKC-S | 96 罐 |
| 色比水洗液滲檢測材料 | 美國 MET-L-CHECK, 色比滲透劑 VP-30, 顯像劑 D-70, 清潔劑 E-59A | 96 罐 |
| 螢光溶劑液滲檢測材料 | 美國 MET-L-CHECK, FP-923 | 6 罐 |

中國非破壞檢驗有限公司

CHINA NON-DESTRUCTIVE INSPECTION CO., LTD.

中國非破壞檢驗有限公司經歷書



中 CND 檢

編號：CND-RG-CM

版次：111 年版

頁次：第 6 頁，共 6 頁

日期：111/02/07

| 絕緣探漏設備名稱 | 絕緣探漏設備型號 | 數量 |
|----------|--|----|
| 絕緣漏電檢測設備 | 日本 SANKO, TRC-100A 型, 5-23 KV 1mm 以上膜厚 | 2 |
| | 日本 SANKO, TRC-110A 型, 5-23 KV 1mm 以上膜厚 | |

| 真空罩探漏設備名稱 | 真空罩探漏設備型號 | 數量 |
|-----------|---------------------------|----|
| 真空幫浦 | 美國 JB, PLATINUM DV-200N 型 | 1 |
| 平鐸用真空罩 | 台灣, FL 型, 632×162 mm | 3 |
| 角鐸用真空罩 | 台灣, CMS 型, 482×162 mm | 1 |

| 目視檢測設備名稱 | 目視檢測設備型號 | 數量 |
|----------|-----------------------------|----|
| 目視檢驗工具組 | 美國 AWS, INSPECTION TOOL KIT | 2 |
| 目視檢驗尺規 | 美國 G.A.L., BRIDGE CAM GAUGE | 20 |
| 目視檢驗放大鏡 | 日本 M-50 型燈光放大鏡 | 1 |
| 目視檢驗反射鏡 | HTE-2LT, HTS-2LT | 10 |
| 硬式內視鏡 | 日本 50cm 長燈光硬式內視鏡 | 1 |

| 膜厚度量測設備名稱 | 膜厚度量測設備型號 | 數量 |
|-----------|----------------------------------|----|
| 膜厚儀 | 日本 KETT, LE-300 型, 厚度: 1,500 μm | 2 |
| 膜厚儀 | 英國 elcometer-456 型, 厚度: 5,000 μm | 1 |

| 硬度量測設備名稱 | 硬度量測設備型號 | 數量 |
|----------|---------------------------------|----|
| 攜帶反彈式硬度儀 | 德國 K.K., DynaMIC DL 型硬度儀 | 1 |
| | 德國 K.K., Dyna D 34248 1515 衝擊探頭 | |

11、實驗室認證體系和廠商登記：

| | |
|------------|--|
| 02/01/1996 | ISO/IEC 17025：2005, 2017 測試實驗室之非破壞檢測領域 |
| | 認證編號：0226 證書編號：L0226-200114 認證單位：財團法人全國認證基金會 TAF 認可日期：02/01/1996 有效期限：01/31/1999, 01/31/2002, 01/31/2005, 01/31/2008, 01/31/2011 01/31/2014, 01/31/2017, 01/31/2020, 01/31/2023 |